(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号

特開平8-186156

(43)公開日 平成8年(1996)7月16日

(51) Int.CL.º

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

H01L 21/603

Ç Z

21/52

E

審査請求 未請求 請求項の数5 FD (全 4 頁)

(21)出願番号

特顧平6-339557

(71)出竄人 000001443

カシオ計算機株式会社

(22)出顧日

平成6年(1994)12月30日

東京都新宿区西新宿2丁目6番1号

(72)発明者 岸上 政光

東京都東大和市桜が丘2丁目229番地 カ

シオ計算機株式会社東京事業所内

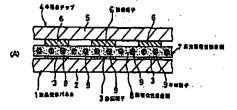
(74)代理人 弁理士 杉村 次郎

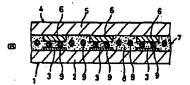
(54) 【発明の名称】 電子部品の接続方法

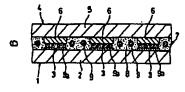
(57)【要約】

【目的】 半導体チップの接続端子を液晶表示パネルの 接続端子に異方導電性接着剤を介して接続する際、接続 婚子同士を強固に導電接続する。

【構成】 異方導電性接着剤7は、熱硬化性接着剤8中 に半田粒子9を混入したものからなっている。したがっ て、熱圧着すると、半田粒子9が溶融して流動した後固 化し、この固化した半田9aを介して相対向する接続端 子3、6同士が強固に導電接続されることになる。この 場合、まず半田粒子9が溶融しない温度で仮加熱して熱 硬化性接着剤8をある程度硬化させ、次いで半田粒子9 が溶融する温度で本加熱して熱硬化性接着剤8を完全に 硬化させる。すると、本加熱のとき半田粒子9が溶験し て放動する範囲が規制され、隣接する接続端子間でショ ートが発生しないようにすることができる。







【特許請求の範囲】

【防求項1】 一の電子部品の一の面に設けられた複数の接続端子と他の電子部品の一の面に設けられた複数の接続端子との間に、熱硬化性接着剤中に半田粒子を混入してなる異方導電性接着剤を介在させ、

前配半田粒子が溶融しない温度で仮加熱することにより、前配熱硬化性接着剤をある程度硬化させ、

次いで前配半田粒子が溶酸する温度で本加熱することに より、前配熱硬化性接着剤を完全に硬化させるととも に、前配半田粒子を溶験させ、

この溶酸した半田が固化することにより、この固化した 半田を介して前配両電子部品の相対向する接続端子同士 を導電接続することを特徴とする電子部品の接続方法。

【蘭求項2】 前記熱硬化性接着剤が硬化温度195~200℃程度の熱硬化性樹脂からなり、前記半田粒子が溶融温度180~185℃程度の低融点半田からなるとき。

前記仮加熱の温度を120~130℃程度とし、前配本加熱の温度を200~210℃程度とすることを特徴とする間求項1記載の電子部品の接続方法。

【請求項3】 前記熱硬化性接着剤が硬化温度195~ 200℃程度の熱硬化性機脂からなり、前配半田粒子が 溶融温度310~315℃程度の高融点半田からなると き、

前配仮加熱の温度を120~130℃程度とし、前配本 加熱の温度を320~330℃程度とすることを特徴と する請求項1記載の電子部品の接続方法。

【請求項4】 前記熱硬化性接着剤はエポキシ系樹脂からなることを特徴とする請求項2または3配載の電子部品の接続方法。

【闘求項5】 前記両電子部品は半導体チップと基板とからなることを特徴とする菌求項1~4のいずれかに配 載の電子部品の接続方法。

[発明の詳細な説明]

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は電子部品の接続方法に 関し、特に、半導体チップ等の一の電子部品と基板等の 他の電子部品とを異方導電性接着剤を介して接続する電 子部品の接続方法に関する。

[0002]

【従来の技術】例えば液晶表示装置には、液晶表示パネル上にこの液晶表示パネルを駆動するためのLSIチップ等からなる半等体チップを異方導電性接着剤を介して搭載したり、液晶表示パネルにこの液晶表示パネルと回路基板とを接続するためのフレキシブル配線基板の一端部を同じく異方導電性接着剤を介して接続したりしたものがある。異方導電性接着剤としては、熱硬化性接着剤中に、樹脂粒子の表面にNiメッキ等からなる金属被膜を被覆してなる導電性粒子を混入したものがある。

【0003】このような液晶表示装置の場合には、液晶 50

表示パネル上に例えば半導体チップを異方導電性接着剤を介して執置し、熱圧着することにより、被晶表示パネルと半導体チップの相対応する接続端子同士を異方導電性接着剤の導電性粒子を介して導電接続するとともに、被晶表示パネルと半導体チップを異方導電性接着剤の熱硬化性接着剤を介して接着している。この場合、導電性粒子は、ある程度つぶれることにより、接続端子に対して面接触することになる。

【0004】しかるに、熱圧着条件によっては、導電性 10 粒子がつぶれずに接続端子に対して点接触することがあ る。このような場合でも、一応接触しているので、電気 的検査を行っても、良品と判定されることになる。しか しながら、点接触による導電接続であると、衝撃等に弱 く、導電接続不良が発生しやすい。また、液晶表示装置 は室温以上の温度で例えば35~45℃の範囲で使用さ れることもある。このような場合には、熱硬化性接着剤 が比較的大きく熱膨張することにより、液晶表示パネル と半導体チップの相対応する接続端子間の間隔が広がる ことになる。すると、導電性粒子がある程度つぶれて接 競踏子に対して面接触している場合には、熱硬化性接着 剤の熱膨張に追従して導電性粒子が原形に復帰しようと することにより、導電性粒子の接続端子に対する接触が 保持されることになる。これに対して、導電性粒子がつ ぶれずに接続端子に対して点接触している場合には、導 世性粒子が熱硬化性接着剤の熱膨張に迫従することがで きず、導電接続不良が発生することになる。

[0005]

【発明が解決しようとする機関】このように、従来の異 方導電性接着剤を用いた接続方法では、導電性粒子の接 競増子に対する導電接続状態が単なる接触であるので、 導電性粒子がつぶれずに接続端子に対して点接触してい ることにより、液晶表示接置が不良品に近い場合でも、 電気的検査で良品と判定してしまい、導電接続の個額性 が低いという問題があった。この発明の目的は、両電子 部品の相対向する接続端子同士を強固に導電接続するこ とができる電子部品の接続方法を提供することにある。 【0006】

【課題を解決するための手段】この発明は、一の電子部品の一の面に設けられた複数の接続端子と他の電子部品の一の面に設けられた複数の接続端子との間に、熱硬化性接着剤中に半田粒子を混入してなる異方導電性接着剤を介在させ、前配半田粒子が溶験しない温度で仮加熱することにより、前配熱硬化性接着剤をある程度硬化させ、次いで前配半田粒子が溶験する温度で本加熱することにより、前配熱硬化性接着剤を完全に硬化させるとともに、前配半田粒子を溶融させ、この溶酸した半田が固化することにより、この固化した半田を介して前配両電子部品の相対向する接続端子同士を導電接続するようにしたものである。

[0007]

【作用】この発明によれば、異方導電性接着剤として熱 硬化性接着剤中に半田粒子を混入してなるものを用い、 溶融した検閚化した半田を介して両電子部品の相対向す る接続端子同士を導電接続することになるので、両電子 部品の相対向する接続烙子向士を強固に導電接続するこ とができる。この場合、半田粒子が溶融しない温度での 仮加熱により熱硬化性接着剤をある程度硬化させるの は、本加熱のとき半田粒子が溶融して流動する範囲を規 制し、隣接する接続場子間でのショートを防止するため である。

()

[8000]

[実施例] 図1 (A) ~ (C) はそれぞれこの発明の一 実施例を適用した液晶表示装置の各接続工程を示したも のである。そこで、これらの図を順に参照しながら、こ の実施例の接続方法について説明する。まず、図1 (A) に示す液晶表示パネル1は、ガラスや樹脂等から なる下側の透明基板2と図示しない上側の透明基板とを 備え、下側の透明基板2の一端部が上側の透明基板の一 烙面から突出され、この突出部分の上面に I TO(India m Tin Oxide)からなる接続端子3が複数設けられ、これ 20 ら接続増子3の表面に図示していないがAuからなるメ ッキ層が設けられた構造となっている。 半導体チップ 4 は、チップ本体5の下面にAuパンプからなる接続場子 6が複数設けられた構造となっている。 異方導電性接着 剤7は、全体の形状がシート状であって、エポキシ系樹 脂等からなる熱硬化性接着剤8中に半田粒子9を混入し たものからなっている。

【0009】さて、半導体チップ4の接続端子6を液晶 表示パネル1の接続端子3に異方導電性接着剤7を介し て接続する場合には、まず図1 (A) に示すように、液 *30* **晶表示パネル1の接続端子3を含む接続部分の上面にシ** ート状の異方導館性接着剤?を載置する。次に、異方導 電性接着剤7の上面に半導体チップ4の接続端子6を含 む接続部分を位置合わせして載置する。

[0010] 次に、加圧するとともに、半田粒子9が溶 融しない温度で仮加熱する。 すると、図1 (B) に示す ように、熱硬化性接着剤8の一部が流動して液晶表示パ ネル1の接続端子3間及び半導体チップ4の接続端子6 間等に逃げることにより、原形を維持した半田粒子9の 一部が液晶表示パネル1と半導体チップ4の相対向する 接続端子3、6に共に接触し、また熱硬化性接着剤8が ある程度硬化する。

【0011】次に、加圧するとともに、半田粒子9が溶 融する温度で本加熱する。すると、図1 (C) に示すよ うに、液晶表示パネル1と半導体チップ4の相対向する 接続端子3、6間に位置する半田粒子9が溶融して流動 した後固化し、この固化した半田9 a が被晶表示パネル 1と半導体チップ4の相対向する技統端子3、6に共に 国着する。したがって、液晶表示パネル1と半導体チッ ブ4の相対向する接続端子3、6同士は半田9aを介し 50 を強固に導電接続することができ、導電接続の個領性を

て強固に導電技統され、導電接統の信頼性を高めること ができる。また、熱硬化性接着剤8が完全に硬化し、こ れにより液晶表示パネル1の接続端子3を含む接続部分 と半導体チップ4の接続端子6を含む接続部分とが接着

【0012】ここで、半田粒子9が溶融しない温度での 仮加熱により熱硬化性接着剤8をある程度硬化させてい るので、本加熱のとき半田粒子9が溶験して流動する範 囲が規制されることとなる。すなわち、熱硬化性接着剤 8がある程度硬化すると、半田粒子9の位置が規制さ れ、そして本加熱のとき半田粒子9が溶散しても、位置 規制された範囲内でしか流動することができない。この 結果、被品表示パネル1と半導体チップ4の相対向する 接続端子3、6同士間に位置する半田粒子9は、位置規 前された位置において、容融して流動した後因化する。 一方、液晶表示パネル1と半導体チップ4の相対向する 接続端子3、6同士の導電接続に寄与しない半田粒子9 は、位置規制された位置において、ただ単に溶融した後 固化し、原形をほぼ維持することになる。したがって、 半田粒子9は溶融しても横方向に流れることがなく、ひ いては隣接する接続端子間でショートが発生しないよう にすることができる。この結果、半田粒子9の粒径を5 ~20 um程度とすると、接続増予3、6のピッチが1 0 0 μm程度であっても、隣接する接続端子間でショー トが発生しないようにすることができる。

[0013] 次に、具体的な例について説明する。第1 に、熱硬化性接着剤8が硬化温度195~200℃程度 のエポキシ系樹脂からなり、半田粒子9が溶融温度18 0~185℃程度の低酸点半田(例えば、Pb37%: Sn63%) からなる場合には、仮加熱の温度を120 ~130℃程度とし、本加熱の温度を200~210℃ 程度とする。第2に、熱硬化性接着剤8が硬化温度19 5~200℃程度のエポキシ系樹脂からなり、半田粒子 9が溶融温度310~315℃程度の高酸点半田(例え ば、Pb95%:Sn5%) からなる場合には、仮加熱 の温度を120~130℃程度とし、本加熱の温度を3 20~330℃程度とする。

【0014】なお、上記実施例ではこの発明を液晶表示 装置に適用した場合について説明したが、電子時計、電 **卓、メモリカード、携帯電話、ページング受信器等にも** 適用し得ることはもちろんである。 要は、半導体チップ 等の一の電子部品と基板等の他の電子部品とを異方導電 性接着剤を介して接続するものであればよい。

[0 0 1 5]

【発明の効果】以上説明したように、この発明によれ は、異方導電性接着剤として熱硬化性接着剤中に半田粒 子を混入してなるものを用い、溶融した後間化した半田 を介して両電子部品の相対向する接続端子同士を専電接 絞しているので、両電子部品の相対向する接続電子同士 商めることができる。また、半田粒子が溶融しない温度 での仮加熱により熱硬化性接着剤をある程度硬化させて いるので、本加熱のとき半田粒子が溶融して流動する範 囲が規制され、隣接する接続場子間でショートが発生し ないようにすることができる。

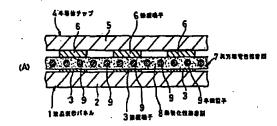
【図面の簡単な説明】

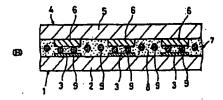
【図1】(A)~(C)はそれぞれこの発明の一実施例を適用した核晶表示装置の各接校工程を示す新面図。

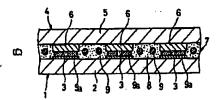
【符号の説明】

- 1 液晶表がハイル
- 3 接続始子
- 4 半導体チップ
- 6 按続婚子
- 7 風方導電性接着剤
- 8 熱硬化性接着剤
- 9 半田粒

[図1]







DIALOG(R)File 347:JAPIO

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

()

05230656

Image available

CONNECTING METHOD OF ELECTRONIC COMPONENT

PUB. NO.:

08-186156 [JP 8186156 A]

PUBLISHED:

July 16, 1996 (19960716)

INVENTOR(s): KISHIGAMI MASAMITSU

APPLICANT(s): CASIO COMPUT CO LTD [350750] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.:

06-339557 [JP 94339557]

FILED:

December 30, 1994 (19941230) [6] H01L-021/603; H01L-021/52

INTL CLASS:

JAPIO CLASS: 42.2 (ELECTRONICS -- Solid State Components); 14.2 (ORGANIC

CHEMISTRY - High Polymer Molecular Compounds); 29.3 (PRECISION INSTRUMENTS -- Horologe); 29.4 (PRECISION

INSTRUMENTS - Business Machines); 30.1 (MISCELLANEOUS GOODS

- Office Supplies); 44.2 (COMMUNICATION - Transmission Systems); 44.4 (COMMUNICATION - Telephone); 45.3 (INFORMATION PROCESSING -- Input Output Units)

JAPIO KEYWORD:R011 (LIQUID CRYSTALS); R124 (CHEMISTRY - Epoxy Resins); R130 (ELECTRIC COMMUNICATIONS -- Pocket Bell Paging Devices)

ABSTRACT

PURPOSE: To bring a connecting terminal of a semiconductor chip and a connecting terminal of a liquid crystal display panel into firm conductive connection with each other on the occasion when these connecting terminals are connected through an adhesive of anisotropic conductivity. CONSTITUTION: An adhesive 7 of anisotropic conductivity is prepared by mixing solder particles 9 in a thermosetting adhesive 8. When it is subjected to thermal contact bonding, accordingly, the solder particles 9 are melted, fluidized and then solidified and connecting terminals 3 and 6 opposed to each other are brought into firm conductive connection with each through the solidified solder 9a. In this case, first, the thermosetting adhesive 8 is set to a certain degree by heating it temporarily at a temperature at which the solder particles 9 are not melted and, subsequently, the thermosetting adhesive 8 is set completely by heating it normally at a temperature at which the solder particles 9 are melted. According to this method, an extent wherein the solder particles 9 are melted and fluidized at the time of normal heating is regulated and occurrence of a short circuit between adjacent connecting terminals can be prevented.

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

010884478 **Image available**
WPI Acc No: 1996-381429/199638
XRPX Acc No: N96-321631

Connection method for liquid crystal display - by performing thermo-compression bonding through heating of solder particles and thermosetting adhesive mixture to electrically connect liquid crystal

display and semiconductor chip

Patent Assignee: CASIO COMPUTER CO LTD (CASK)

Inventor: KISHIGAMI M

Number of Countries: 002 Number of Patents: 002

Patent Family:

Patent No Kind Date Applicat No Kind Date Week

JP 8186156 A 19960716 JP 94339557 A 19941230 199638 B CN 1132931 A 19961009 CN 95119443 A 19951229 199802

Priority Applications (No Type Date): JP 94339557 A 19941230

Patent Details:

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

JP 8186156 A 4 H01L-021/603 CN 1132931 A H01L-021/603

Abstract (Basic): JP 8186156 A

The method involves using an adhesive (7) with solder particles (9) mixed with thermosetting adhesive (8). A semiconductor chip (4) is placed on top of the adhesive while a liquid crystal panel (1) is at the bottom. Three connection terminals (3) are placed between the chip and the adhesive and another three between the display panel and the adhesive.

Thermocompression bonding is performed by heating the mixture, dissolving the solder particles and solidifying the adhesive. The terminals (3) in contact with the adhesive are then electrically connected.

ADVANTAGE - Prevents short circuit from occurring since area to which solder particle dissolves is regulated by thermosetting adhesive; improves electric conduction reliability.

Dwg.1/1

Title Terms: CONNECT; METHOD; LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; PERFORMANCE; THERMO; COMPRESS; BOND; THROUGH; HEAT; SOLDER; PARTICLE; THERMOSETTING; ADHESIVE; MIXTURE; ELECTRIC; CONNECT; LIQUID; CRYSTAL; DISPLAY; SEMICONDUCTOR; CHIP

Derwent Class: U11; U14

International Patent Class (Main): H01L-021/603
International Patent Class (Additional): H01L-021/52

File Segment: EPI